多チャンネルデジタイザを用いた J-PARC RCS マルチワイヤプロファイルモニタ のデータ取得系の開発

DEVELOPMENT OF DATA AQCUISITION SYSTEM OF J-PARC RCS MULTI-WIRE PROFILE MONITOR USING MULTI-CHANNEL DIGITIZER

畠山衆一郎 *A), B)、吉本政弘 A)

Shuichiro Hatakeyama *^{A), B)}, Masahiro Yoshimoto^{A)} ^{A)}JAEA J-PARC Center, ^{B)}MELCO SC

Abstract

In J-PARC RCS (Rapid Cycling Synchrotron), in order to perform transverse orbit matching of the injection beam, it is used a total of 7 sets of multi-wire profile monitors (MWPMs) which consists of 3 sets of MWPMs installed before and after the charge stripping foil on the circumference ring, 2 sets on the L3BT line, and 2 sets on H0 dump line. It is considered that beam loss around the equipments of injection beam line will be increased significantly because it is planed the beam power from the LINAC will be enforced in this fiscal year. So we will install a new MWPM on the H0 dump line to measure the injection orbit and the charge conversion ratio more precicely. In this time, we have developped a new data acquisition system using multi-channel digitizer. As the feature, it is improved the S/N ratio as compared with the present system using a multiplexer. Also the cost of the new system is estimated to be lower than the present system. In this report it is described the peformance of the new DAQ system by using real beam with the existing MWPM2.

はじめに

J-PARC RCS(Rapid Cycling Synchrotoron)では、入射 ビームの軸合わせを行う為に7台の MWPM^[1]を設置 している。今年度にはLINAC からのビームパワーが増 強され、入射機器付近のロスがより深刻になると考えら れる。そこで入射軌道と荷電変換効率を詳細に測定する ことを目的として、H0ダンプラインに8番目の MWPM を設置する予定である(Fig1参照)。今回、そのデータ 処理系として多チャンネルのデジタイザーを用いたシス テムを開発し、その性能をビーム試験で確認した。



Figure 1: MWPM8 will be installed between MWPM6 and MWPM7 in the H0 dump line.

2. 現行の DAQ システム

Fig. 2 に現行の DAQ システムの概略図を示す。この 図ではモニターヘッドを移動させるモーター駆動系や マシンプロテクション用のインターロック系は省略して いる。Fig. 2 の左から見ていくと、ビームがワイヤーに 当たって発生した電荷信号は地下 2 階の加速トンネル から地下 3 階のメンテナンストンネルまでツイストペ ア線で伝送され、差動入力のプリアンプで電圧信号と して約 20~200 倍に増幅される。プリアンプの出力は約 150m 離れた地上の制御室にツイストペア線で送られる

* hatake@post.j-parc.jp

のだが、±1倍の2系統の差動信号となっており、同相 のノイズを極力減らすようにしてある。プリアンプの 信号は、制御室の積分器によって 500µs のゲート幅で 積分されパルスの電荷量に比例した波高を持った矩形 波となる。全てのワイヤの矩形波は、マルチプクレクサ (MPX)によってワイヤ番号の順に時系列で並べられた一 つのアナログ信号となり、Wave Endless Recorder(WER) の ADC によってデジタルデータに変換される。WER のバッファに蓄積されたデータは、LAN 経由で IOC に よって収集され、ユーザ端末上の解析プログラム^[2]に よってビームプロファイルとして再構成される。通常は プロファイルの形を細かく取るために、0.1mm ずつワ イヤを移動させながらワイヤの間隔分(約10mm→100 ショット相当)スキャンして、重ね合わせる手法を用い ている。Fig. 3 に例として MWPM2 のワイヤー軸(u, v 座標)上に再構成したプロファイルを示す。



Figure 2: A schematic of present MWPM DAQ system using multiplexer.

3. 新しい DAQ システム

新しく設置する MWPM8 は、水平、垂直合わせて合計 94本のワイヤで構成されており、これまで設置されたどの MWPM よりもチャンネル数が多い(Table 1 参照)。



Figure 3: Reconstructed beam profile by using present DAQ system. (a) in *u*-axis, (b) in *v*-axis.

Table 1: Number of channels of MWPMs in injection area.

	u (ch)	v (ch)	total	scan-dir.
MWPM1	21	6	27	y+
MWPM2	8	28	36	x-
MWPM3	41	10	51	y-
MWPM4	41	10	51	y-
MWPM5	41	10	51	y-
MWPM6	26	45	71	x-
MWPM7	15	48	63	x+
MWPM8	84	10	94	y-

MWPM8のDAQシステムは、当初は現行の設計をそのまま使用することを考えていたが、以下の問題により、新しいシステムの導入を検討することとなった。

(1) 配線が複雑でメンテナンス性が良くない。

(2) 信号処理回路が専用設計で汎用性がない。

(3) (1), (2)の理由で増設には予想外のコストがかかる。

(1)の問題に関しては、現行ではモニターヘッドから WER まで 5 種類 (MS-65pin, MS-35pin, Dsub-15pin, Dsub-37pin, BNC)のコネクタで、9ヶ所で中継されて おり、接続ミスの特定、信号の反射、減衰などを考慮す ると経路の短縮化を図ることが望まれた。そこで、プ リアンプからの出力をメンテナンストンネルで直接デ ジタイザに接続し、制御室までの約150mにわたる信号 伝達はLANで行なう事とした。(2)の問題については、 現行ではプリアンプ、MPX は共に VME シャーシに専 用のバックプレーンの配線を施した特殊なモジュールと なっている。そこで、プリアンプは NIM モジュールに して、MPX は無くし、代わりに PXI バス¹を使った汎 用的な多チャンネルのデジタイザーを用いて、ワイヤ毎 に波形をデジタル化しソフトウェアで積分することにし た。(3)のコストに関しては、現行システムでは、専用 設計のプリアンプ、MPX それぞれ ~80k yen/ch、シャー シがそれぞれ ~800k/yen、WER と波形取得用計算機が ~1M /yen で、total ~17.6M yen くらいに見積もられて いた。新システムでは、プリアンプ(現行モデルを NIM 規格に変更)が ~51k yen/ch、PXI デジタイザが ~10k yen/ch、NIM, PXI シャーシがそれぞれ、~300k, ~160k yen、PXI CPU カードが ~330k yen で、total ~6.5M yen と見積もられ、およそ 1/3 のコストとなる(ケーブルの 敷設や端末処理を含めるとその差はもっとある)。Fig. 4 に新しい DAQ システムの概略図を示す。



Figure 4: A schematic of new MWPM DAQ system using multi-channel digitizer.

4. 性能評価

新しい DAQ システムの性能評価として試験用に購入した多チャンネルデジタイザー (ADLINK PXI-2022, 16bit, 250kS/s, 16ch)×3枚(48ch)を既存の MWPM2に 接続して実際のビームを用いた波形測定、ビームプロ ファイルの再構成を行なった。Fig. 5 はビーム試験時の セットアップの写真である。尚、ビーム試験では、現行



Figure 5: A setup of beam test with 48ch of multi-chdigitizer(ADLINK PXI-2022) and CPU card(PXI-3950).

DAQ システムと比較するために Fig. 2 の MPX モジュー ルのモニタ信号出力からプリアンプの波形を分岐させ て PXI-2022 に接続し、同時に二系統で測定できるよう にした。Fig. 6 は PXI-2022 で取得した波形で、それぞ れ (a) ビーム信号、(b) ビームに同期したノイズである。 MWPM のプリアンプは LINAC からの最大 500 μ s のパ ルス幅のビームがワイヤに当たって生成された電荷を $\tau \sim 1ms$ の時定数で増幅しており、ビームの信号が 0 付 近まで減衰する時間は約 4ms である。ノイズの起源は

¹PCI バス機能を CompactPCI のモジュール式 Eurocard パッケー ジと組み合わせたもので、専用の同期バス等が追加されている。高性 能・低コストで航空宇宙/防衛、工業用テスト等で実績がある。

入射ビームと同期したシフトバンプ、ペイントバンプ電 磁石から来ており、入射から~600µs まで大きなノイズ が乗る。新 DAQ システムではソフトウェアで波形を積 分しているため、積分範囲を解析時に任意に決めること ができる。Fig. 6-(b) を見てもわかるようにノイズ波形 はバンプ電流がゼロになった後に長いアンダーシュート がみられるため、積分範囲を 4ms までに伸ばすことに よってノイズ成分はほぼ相殺される。また積分範囲を伸 ばすことは、ビーム信号の波形のテイル部分の情報も得 られる利点もある。



Figure 6: Preamp waveform signals taken by PXI-2022 : (a) beam hit signal, (b) noise signal.

Fig. 7 に例として新システムで MWPM2 のワイヤー軸 (*u*, *v* 座標)上に再構成したプロファイルを示す。この データは Fig. 3 のものと同時に測定された。*x*, *y* 座標に焼 き直したプロファイルの中心値は、*x* は現行 (307.72mm)、 新 (307.62mm)、*y* は現行 (-0.24mm)、新 (-0.05mm) とよ く一致している。



Figure 7: Reconstructed beam profile by using new DAQ system. (a) *u*-axis, (b) *v*-axis.

Fig.8は、現行・新のプロファイルの中心の高さを1 で規格化しlogスケールで重ね合わせたもので、新シス テムではノイズ対信号(N/S)比が~1/10と大幅に改善

されているのが分かる。



Figure 8: Comparison of beam profile at MWPM2 between present and new DAQ with log-scale. (a) *u*-axis, (b) *v*-axis.

Fig. 9 は MWPM2 ヘッドのオフセット位置 (x 方向で 165, 170, 175mm) とビームプロファイル中心値の相関を 直線でフィットしたものである。現行・新システムとも 直線の傾きのずれはほぼ 1%以下であり同等である。



Figure 9: Linearity of wire offset and measured beam center. (a) present x, (b) new x, (c) present y, (d) new y.

5. まとめ

J-PARC RCS に新しく設置される MWPM 用の DAQ として多チャンネルデジタイザを用いたシステムを開発 した。新システムではコストを現行の約 1/3 に抑えるこ とができる上、ビーム試験での性能評価ではノイズ対信 号比が約 1/10 となり大幅に改善されることが分かった。

参考文献

- S.Hiroki, et al., "MULTI-WIRE PROFILE MONITOR FOR J-PARC 3GEV RCS", Proceedings of EPAC08, 2008, Genoa, Italy.
- [2] H.Sako, et al., "AN APPLICATION FOR BEAM PRO-FILE RECONSTRUCTION WITH MULTI-WIRE PRO-FILE MONITORS AT J-PARC RCS", Proceedings of EPAC08, 2008, Genoa, Italy.